

First introduction to YARR software for pixel testing

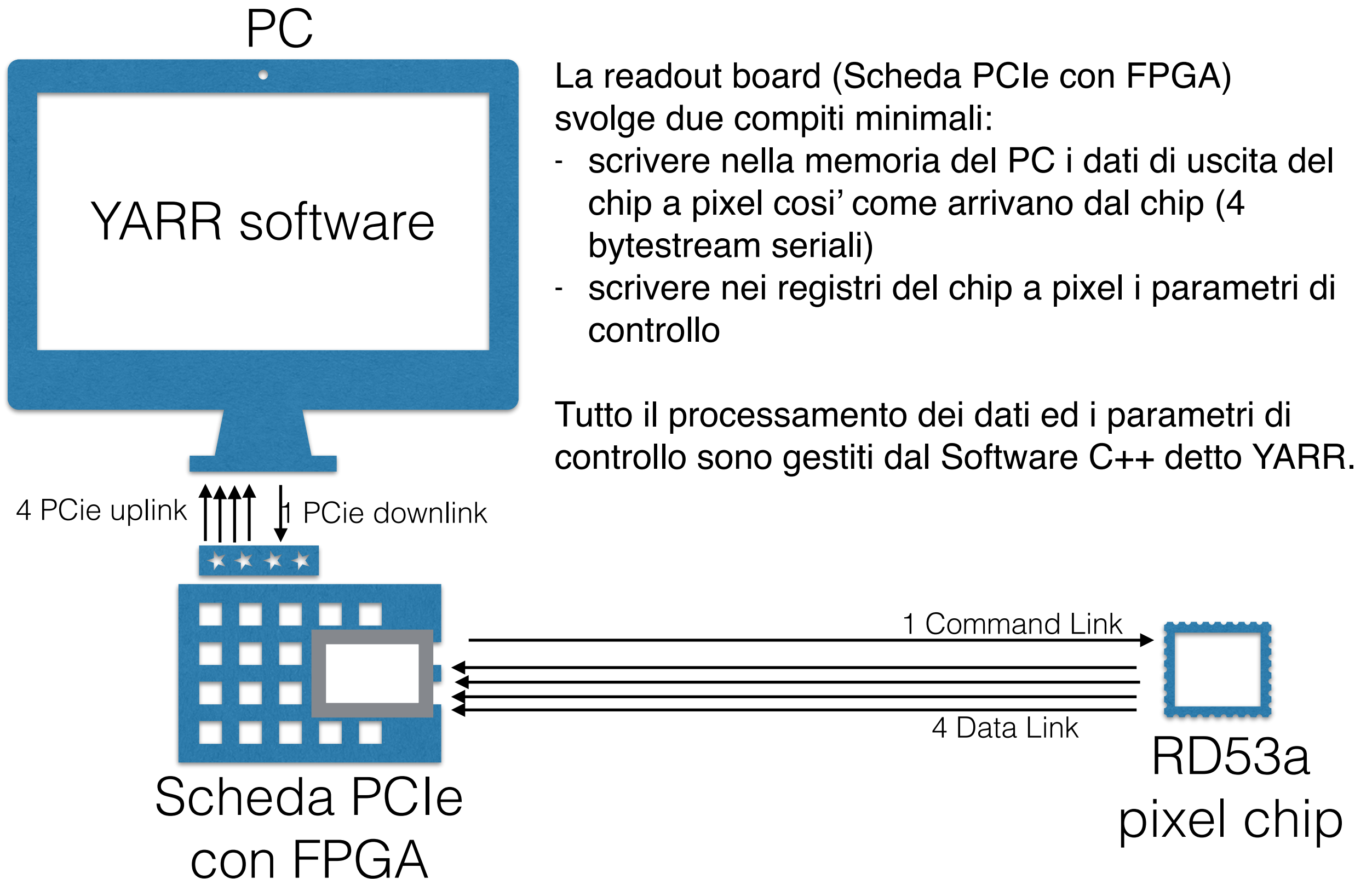
Gabriele Chiodini

INFN Lecce

https://indico.physics.lbl.gov/indico/event/856/contributions/3618/attachments/1912/2386/2019_05_18-yarr_nuthsell-theim.pdf

<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/898/3/032053/pdf>

DAQ blocks



Pixel test e DAQ con YARR SW

I test e e/o calibrazione e/o tuning del chip a pixel sono sostanzialmente due:

1. Iniezione di carica nei canali di elettronica e rivelazione della loro risposta:
test di charge injection
2. Rivelazione dei canali soprasoglia a seguito della presenza di radiazione ionizzante

In queste slide ci occuperemo solo di test di charge injection

Le procedure di test e/o calibrazione e/o tuning del chip a pixel mediante charge injection in generale vengono eseguite con SCANSIONI costituite da tre parti:

- iterazione (o loop) su parametro di controllo
- iterazione (o loop) su un pattern (injection mask) di pixel della matrice da abilitare per la iniezione e spegnendo gli altri (kill mask)
- Iterazione (o loop) N volte del trigger, che inietta la carica, seguito dal readout dati dei pixel sopra soglia (SPARSE READOUT).

I DAQ tradizionali eseguivano questi loop mescolando hardware e software .

Il DAQ basato sul software YARR esegue tutti questi loop via software.

Scansione e loop

Il vantaggio di questa implementazione è che una SCANSIONE è semplicemente una raccolta di LOOP che possono essere nidificati in qualsiasi ordine desiderato

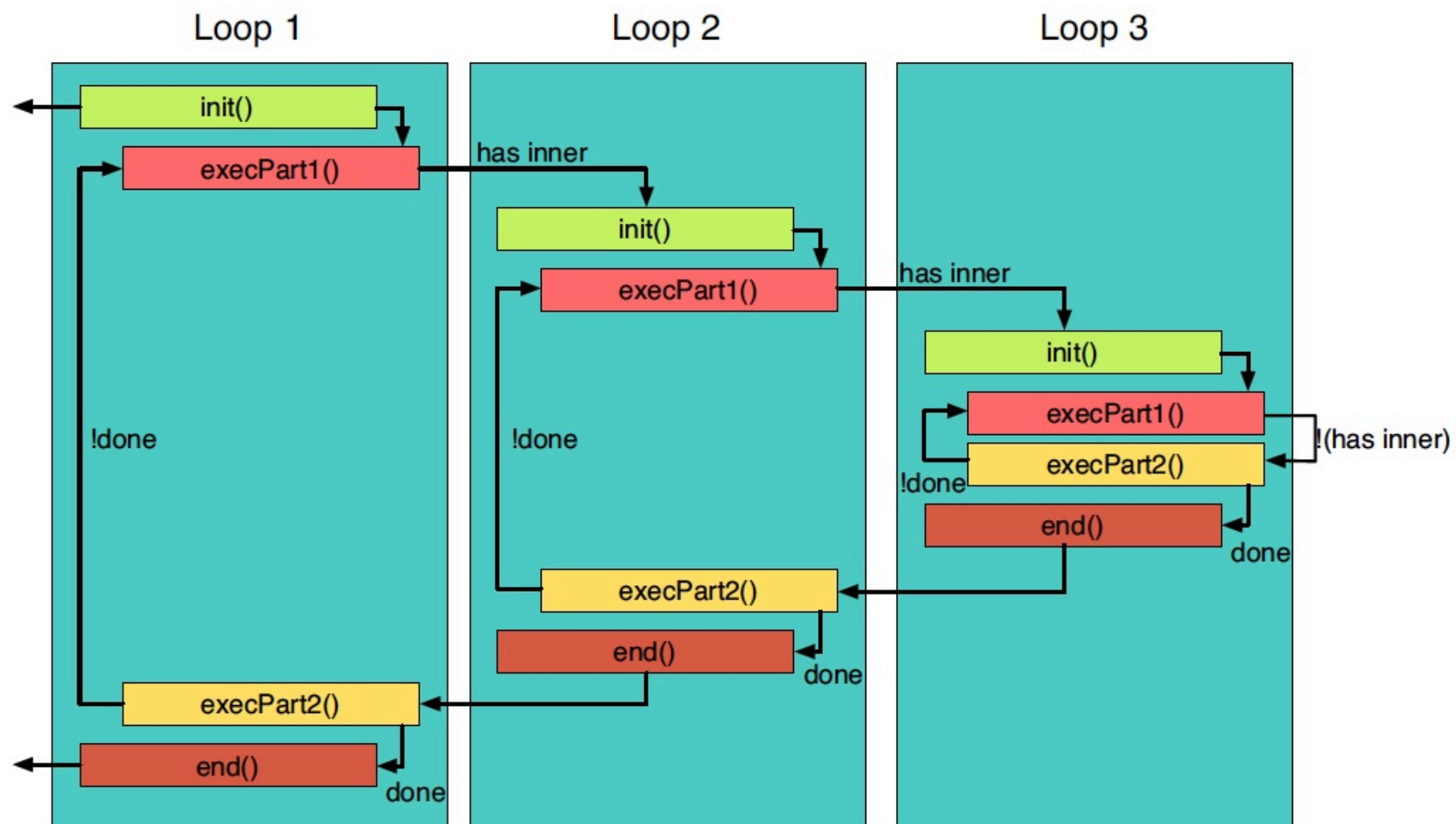


Figure 5: Dynamic nested loop structure used in YARR for the implementation of scans. [4]

Struttura software

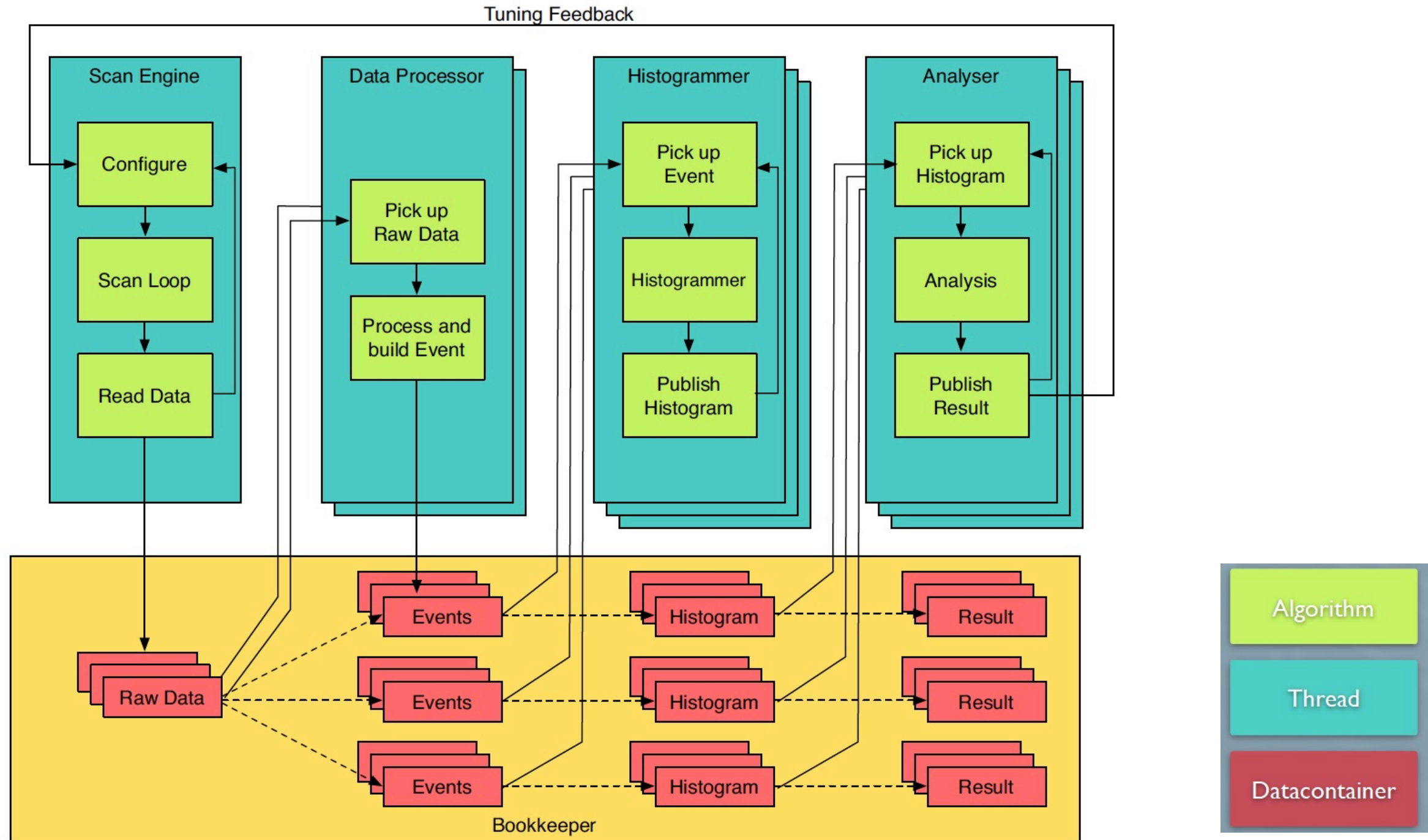
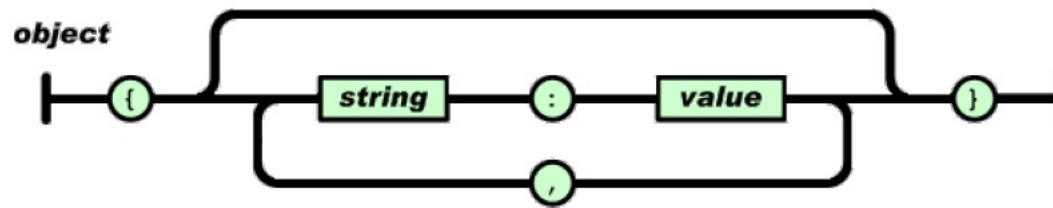


Figure 6: Diagram depicting the different stages of the data processing and showing the usage of multi-threading architectures. Each blue box is a different thread, except for the tuning feedback no inter-thread communication is needed, all the information a thread needs is contained in the data objects in form of metadata.[4]

File di configurazione: .JSON file

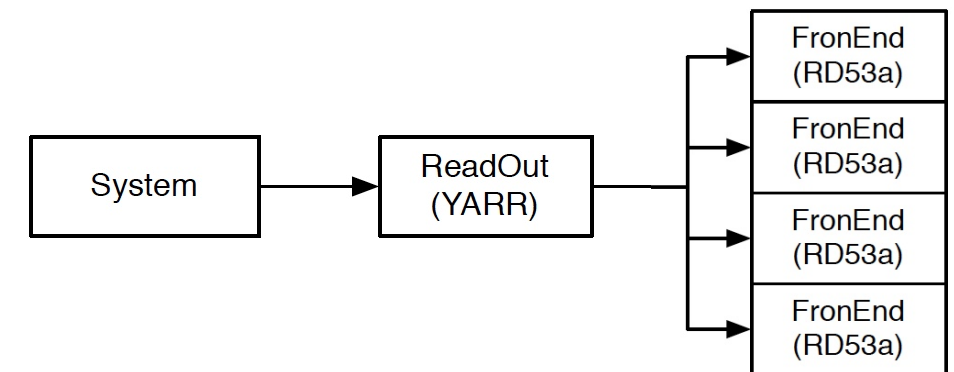


```
{
  "scan": {
    "analysis": {
      "1": {
        "algorithm":
"OccupancyAnalysis",
        "config": {
          "createMask": true
        }
      },
      "n_count": 1
    },
    "histogrammer": {
      "0": {
        "algorithm": "OccupancyMap"
      },
      "1": {
        "algorithm": "TotMap"
      },
      "2": {
        "algorithm": "Tot2Map"
      },
      "3": {
        "algorithm": "L1Dist"
      },
      "4": {
        "algorithm": "HitDist"
      },
      "n_count": 5
    },
    "loops": {
      "0": {
        "config": {
          "enable_lcap": true,
          "enable_scap": true,
          "mask": 4097,
          "max": 16,
          "min": 0,
          "step": 1
        },
        "loopAction": "Fei4MaskLoop"
      },
      "1": {
        "config": {
          "max": 4,
          "min": 0,
          "mode": 1,
          "step": 1
        },
        "loopAction": "Fei4DcLoop"
      },
      "2": {
        "config": {
          "count": 50,
          "delay": 30,
          "extTrigger": false,
          "frequency": 1000.0,
          "noInject": false,
          "time": 0
        },
        "loopAction": "Fei4TriggerLoop"
      },
      "3": {
        "loopAction": "StdDataLoop"
      },
      "n_loops": 4
    },
    "name": "DigitalScan",
    "prescan": {
      "FE-I4B": {
        "GlobalConfig": {
          "DigHitIn_Sel": 1,
          "Trig_Count": 10,
          "Trig_Lat": 220,
          "Vthin_Coarse": 200
        }
      }
    }
  }
}
```

**Esempio di
JSON file di scan**

Lo stato del software si basa su configurazioni di alto livello decise da JSON file:

-Connettività (quanti e quali chip di pixel sono connessi)



-Quale scansione fare (quale test fare): Digital scan(params...)

- Analog scan(params...)
- Threshold scan(params...)
- Threshold tuning(params...)
- ToT scan(params...)
- ...

-Configurazione del data taking e.g.

- readout window (consecutiveL1A)
- latency